BEST AVAILABLE COP.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-067401

(43)Date of publication of application: 03.03.2000

(51)Int.CI.

G11B 5/02 G11B 5/31 G11B 5/66

G11B 21/02

(21)Application number: 10-233827

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

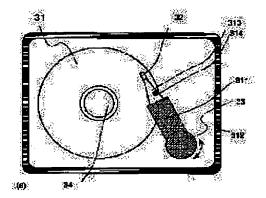
20.08.1998

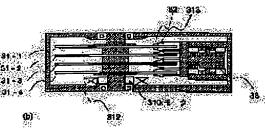
(72)Inventor: SHIROISHI YOSHIHIRO

(54) MAGNETIC STORAGE DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a large capacity magnetic recording and reproducing device composed of a magnetic recording medium, magnetic head, and circuit, capable of performing a high density recording even in the case of a high rate transmission recording of 50 MB/s or more. SOLUTION: This magnetic recording and reproducing device uses a magnetic recording medium of which the absolute value of normalized noise coefficient per unit transition is $2.5 \times 10-8$ (μ Vrms) (inch) (μ m) $0.5/(\mu \text{Vpp})$ or below, and a magnetic film or a multilayered film of a magnetic film and an insulating film having a magnetic path length of 35 μm or shorter and a specific resistance exceeding 50 $\mu\Omega$ cm in a part of a magnetic path at least. And, this device is provided with, at least, a magnetic recording head of which the total inductance is suppressed to 65 nH or smaller and a high rated R/W-IC with a wiring width of 0.35 μ m or smaller by being mounted on an





integrated wiring type suspension. In such a manner, recording and recording are performed at a high transfer rate of 50 MB/s or more.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

15.04.2002

[Date of sending the examiner's decision of

24.06.2003

rejection]

[Kind of final disposal of application other

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-67401

(P2000-67401A)

(43)公開日 平成12年3月3日(2000.3.3)

(51) Int.Cl.7		識別記号		FΙ				テーマコート*(参考)
G11B	5/02			G1	1 B 5/02		Α	5 D 0 0 6
							T	5 D 0 3 3
							U	5 D 0 6 8
	5/31				5/31		С	5 D 0 9 1
	5/66				5/66			
			審査請求	未請求	請求項の数11	OL	(全 14 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号

特願平10-233827

(22)出願日

平成10年8月20日(1998.8.20)

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 城石 芳博

東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地

株式会社日立製作所中央研究所内

(74)代理人 100068504

弁理士 小川 勝男

Fターム(参考) 5D006 BB01 BB06 BB07 CA01

5D033 AA01 BA07 BA08 BA34 BB03

BB14 BB43

5D068 AA01 BB01 CC11 GG01 GG03

5D091 AA08 CC04 CC05 CC26 DD03

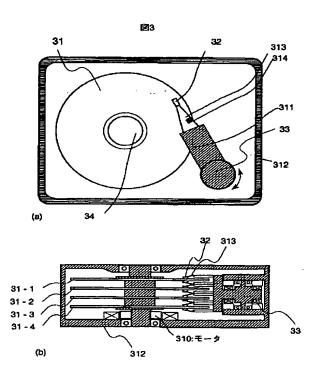
(54) 【発明の名称】 磁気記憶装置

(57)【要約】

【課題】 50MB/s以上の高速転送記録でも高密度化可能な、磁気記録媒体、磁気ヘッド、回路により、大容量の磁気記録再生装置を提供する。

【解決手段】 単位遷移当たりの規格化ノイズ係数の絶対値が 2.5×10^{-8} (μ V rms) (inch) (μ m)0.5/(μ V pp)以下である磁気記録媒体と、 35μ m以下の磁路長で、磁路の一部に少なくとも比抵抗 50μ Ω cmを超える磁性膜、もしくは磁性膜と絶縁膜との多層膜を用い、配線一体型のサスペンションに搭載する事により総インダクタンスを65nH以下に抑えた磁気記録ヘッドと、線幅 0.35μ m以下の高速化したR/W-ICを少なくとも具備し、50MB/s以上の高速転送速度で記録再生する磁気記録再生装置とした。

【効果】 高速かつ大容量の記録再生が可能となる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】単位遷移当たりの規格化ノイズ係数の絶対値が 2.5×10^{-8} (μ V rms)(inch)(μ m)0.5/(μ Vpp)以下である磁気記録媒体と、 35μ m以下の磁路長で、磁路の一部に少なくとも比抵抗 50μ Ω cmを超える磁性膜、もしくは磁性膜と絶縁膜との多層膜を用い、配線一体型のサスペンションに搭載する事により総インダクタンスを65 nH以下に抑えた磁気記録ヘッドと、線幅 0.35μ m以下の高速化したR/W-ICを少なくとも具備し、50MB/s以上の高速転送速度で記録再生することを特徴とする磁気記録再生装置。

【請求項2】上記磁気ヘッドの磁極長が50μm以下であることを特徴とするとする請求項1記載の磁気記録再生装置。

【請求項3】上記R/W-ICがヘッドから2cm以内のサスペンション近傍に設けられていることを特徴とする請求項1または2記載の磁気記録再生装置。

【請求項4】上記磁気記録媒体における磁性層が、Co、Fe、Niからなる群から選ばれた少なくとも1種の金属元素を主たる成分とし、更に、Cr、Mo、W、V、Nb、Ta、Ti、Zr、Hf、Pd、Pt、Rh、Ir、Siからなる第2の群から選ばれた少なくとも2種の元素、及びLa、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Bi、Sb、Pb、Sn、Ge、Bからなる第3の群から選ばれた少なくとも1種の元素を含む磁性体を含むことを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載の磁気記録再生装置。

【請求項5】上記磁性層が非晶質磁性体である磁気記録 媒体を搭載したことを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載の磁気記録再生装置。

【請求項6】上記磁気記録媒体の磁性層が、Cr、Mo、W、Ta、V、Nb、Ta、Zr、Hf、Ti、Ge、Si、Co、Ni、C、B からなる群から選ばれた少なくとも1種の元素を主たる成分とする非磁性中間層を介して積層されたことを特徴とする請求項1ないし5のいずれかに記載の磁気記録再生装置。

【請求項7】巨大磁気抵抗効果素子あるいは、磁気抵抗効果を示すトンネル接合膜を用い、実効トラック幅が0.9μm以下である再生素子を有する磁気ヘッドで、5Gb/in2以上の高密度で磁気情報の再生を行うことを特徴とする請求項1ないし6のいずれかに記載の磁気記録再生装置。

【請求項8】発熱部を具備した磁気ヘッドで記録を行う ことを特徴とする請求項1ないし7のいずれかに記載の 磁気記録再生装置。

【請求項9】磁気記録媒体に熱を印加した直後に磁気記録を行い、上記巨大磁気抵抗効果素子あるいは、磁気抵抗効果を示すトンネル接合膜を用いた素子で再生を行うことを特徴とする請求項8記載の磁気記録再生装置。

【請求項10】上記発熱部が、位置補正機能を具備した 50

2

半導体レーザチップであることを特徴とする請求項8または9記載の磁気記録再生装置。

【請求項11】ヘッドを、粗動、微動の少なくとも2段階のロータリーアクチュエータ方式で位置決めすることを特徴とする請求項1ないし10のいずれかに記載の磁気記録再生装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子計算機及び情報処理装置等に用いられる磁気ディスク装置、ディジタルVTR等の情報家電用の磁気記憶装置及びその磁気記録媒体に係り、特に高速記録再生、高密度記録を実現する上で好適な磁気記録再生装置に関する。

[0002]

【従来の技術】情報機器の記憶(記録)装置には、半導体メモリと磁性体メモリ等が用いられる。高速アクセス性の観点から内部記憶装置には半導体メモリが用いられ、大容量・低コストかつ不揮発性の観点から外部記録装置として磁性体メモリが用いられている。磁性体メモリの主流は、磁気ディスク装置、及び磁気テープ、磁気テープや磁気カード装置である。磁気ディスク、磁気テープや磁気カードといった記録媒体に磁気情報を書き込むため、強磁界を発生する磁気記録部が用いられる。更に、高密度で記録された磁気情報を再生するため、磁気抵抗現象ないしは、電磁誘導現象を利用した再生部が用いられる。最近では、巨大磁気抵抗効果、トンネル型磁気抵抗効果も検討され始めている。これら機能部は、磁気ヘッドと呼ばれる入出力用部品に共に設けられている。

【0003】図10に磁気ディスク装置の基本構成を示 す。同図(a)は、装置の平面図、(b)は断面図を示 す。記録媒体101は、回転軸受け104に固定され、 モータ100により回転する。図10では1-4の4枚 の磁気ディスク、8本の磁気ヘッドを搭載した例を示し たが、磁気ディスク1枚以上、磁気ヘッド1本以上であ れば良い。102は、回転する記録媒体面上を移動す る。磁気ヘッドは、アーム1001を介してロータリア クチュエータ103に支持される。サスペンション10 03は、磁気ヘッド102を記録媒体101に所定の荷 重で押しつける機能を有する。再生信号の処理及び情報 の入出力には、所定の電気回路が必要である。最近で は、PRML(Partial Response Maximum Likelihood)、あ るいはこれをエンハンスしたEPRML(Extended PRML)と言 った、高密度化時の波形干渉を積極的に活用した信号処 理回路が導入され、高密度化に大きく寄与している。こ れらは、ケース1002等に取り付けられる。

【0004】磁気ヘッドに搭載される情報の書き込み及び再生機能部は、例えば図11(a)に示す構造から構成される。書き込み部111は、渦巻き型コイル116とこれを上下に包みかつ磁気的に結合された、NiFe合金等から為る磁極117と磁極118から構成され

る。磁極117と磁極118は、共に磁性膜パターンか ら構成される。再生部112は、NiFe合金等から為 る磁気抵抗効果素子113と同素子に定電流もしくは低 電圧を印加し、かつ抵抗変化を検出するための電極 1 1 9から構成される。これら書き込み部と再生部との間に は、NiFe合金等から為り、磁気的なシールド層を兼 ねる磁極118が設けられている。磁気抵抗効果素子1 13の下層にはさらにシールド層115が設けられてい る。再生分解能は、このシールド層115と磁極(シー ルド層兼用)118との間隙長により決定される。以上 の機能部は、Al2O3-TiC等からなる磁気ヘッドスライダ 1110 (同図b) 上にAl2O3等からなる下地層114を 介して形成されている。なお本磁気ヘッドスライダに は、媒体対抗面にC等の保護膜が設けられており、更に その状態で同図(b)に示すように、ジンバル1111、 サスペンション1113に取り付けられ、媒体面上を浮 上しつつ移動し、モータに接続されたアーム1114に よって任意の場所に位置決めした後、導線部1111、 1115を通じて磁気情報の書き込み、ないしは再生機 能を実現する。これを制御する電気回路も前記信号処理 回路と共に存在する。

【0005】図12には記録媒体の詳細な構成図を示すが、特開平3-16013に記載のように、従来NiPめっきAlやガラス、高硬度セラミックス、平坦化Si等の非磁性基板ないしは樹脂テープ基板121上に、Co-Cr-Ta、Co-Cr-Pt等の磁性薄膜123をスパッタ法、蒸着法、メッキ法等で製膜したものが多く使われている。通常、配向性制御用等のCr、Cr合金等の下地膜122が基板との間に形成される事が多い。更に、耐摺動信頼性を確保するために、窒素や水素を添加した硬質炭素、Si02、SiN、Zr02等から為る保護膜124、更に、吸着性や反応性の末端基を有するパーフルオロアルキルポリエーテル、有機脂肪酸等の潤滑膜125が設けられる。

【0006】これら磁気記録装置とは別に、磁気記録媒体に光で記録再生を行う光磁気記録装置も実用化されている。これには、光だけで変調を行う方式と、変調磁界の助けを借りながら光で記録再生を行う方式とがあるが、いずれも熱に強く依存して記録再生を行うため、高速転送での記録再生が出来ず、主にバックアップ等に採用されているだけであった。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】記憶装置の性能は、記憶容量と入出力動作時のスピードとによって決まり、製品競争力を高めるためには、記録情報を高密度で行う事による大容量化と、高速回転化、高速転送化などが必須である。本発明が解決しようとする最大の課題は、特に転送速度が50MB/s以上と速く、更に望ましくは、5Gb/in2以上の高密度でも記録再生が可能な装置を提供する事である。この要求を満足するためには、高周波での記録再生が可能で、更に高密度で高いS/Nが得られる磁気記

4

録媒体と、髙周波で十分な記録磁界を発生できる磁気へ ッドとが必要である。

【0008】従来の磁気記録媒体では、1~3Gb/in2程 度の高密度で高いS/Nを得るために、結晶粒を微細化す ると共に、特開昭63-148411、特開平3-16 013、特開昭63-234407号公報に記載される 様に、結晶粒界での非磁性成分の偏析を促進し、相互作 用を低減することで、保磁力角型比S*を0.85以下にした り、回転ヒステリシスロスRHを0.4-1.3に制御し、低ノ イズ化を図る事が提案、実施されて来た。ところが、こ れらの媒体では、20MB/s程度以下の転送速度で記 録再生を行うとノイズは著しく低減できているが、50 MB/s以上の高い周波数でこれらの薄膜媒体に磁気記 録を行うと、結晶粒間の交換相互作用が弱いため、かえ って微細な結晶粒の磁化の揺らぎが顕著になり、見かけ の保磁力が高く、情報を正確に記録出来ないと言う問題 があった。また記録回路等を工夫して大電流を流し、無 理矢理記録したとしても、記録磁界がプロードになるた めに磁化遷移領域が広がり、ノイズが増えたり、せっか く記録した情報も長時間放置すると消失してしまう、と 言う問題が発生していた。

【0009】本発明の目的は、50MB/s以上の高速転送で記録再生出来、更に5Gb/in²程度以上の高密度記録が可能な、微細結晶粒で構成される低ノイズ媒体、及びこの媒体に十分急峻な記録ができしかも再生感度が高い記録再生磁気ヘッド、及びこれ等を用いて実現される、高速転送かつ高密度の磁気記録装置を提供することにある。

[0010]

30 【課題を解決するための手段】上記目的を実現するため、媒体材料組成、プロセス、及びヘッド等の装置関係技術に付いて鋭意検討を進め、下記の手段が極めて効果が高いことを発見した。

【0011】磁性層が、Co、Fe、Niから為る群から選ばれた少なくとも1種の金属元素を主たる成分とし、更に、Cr、Mo、W、V、Nb、Ta、Ti、Zr、Hf、Pd、Pt、Rh、Ir、Siからなる第2の群から選ばれた少なくとも2種の元素、及びLa、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Bi、Sb、Pb、Sn、Ge、Bからなる第3群から選ばれた少なくとも1種の元素を含む磁気録媒体により、50MB/s以上の高速転送で記録しても高いS/N化とする事ができ、単位遷移当たりの規格化ノイズ係数の絶対値を $2.5 \times 10^{-8} (\mu \ V \ rms) (inch) (\mu \ m)^{0.5} (\mu \ V \ rms) 以下とできる。$

【0012】本磁気記録媒体と、35μm以下の磁路長で、磁路の一部に少なくとも比抵抗50μΩcmを超える磁性膜、もしくは磁性膜と絶縁膜との多層膜を用い、配線一体型のサスペンションに搭載する事により総インダクタンスを65nH以下に抑えた磁気記録ヘッドと、線幅0.35μm以下の高速化したR/W-ICを用いる事で、50MB/s以上

の高速転送速度で記録する事ができ、更に、巨大磁気抵抗効果素子、あるいは磁気抵抗効果を示すトンネル接合膜を用い、実効トラック幅が0.9μm以下である再生素子を有する磁気ヘッドを用いる事で、5Gb/in2以上の高密度で磁気情報の再生を行う事ができる磁気記録装置を提供できる。

【0013】上記磁気記録媒体の磁性層が、Cr、Mo、W、Ta、V、Nb、Ta、Zr、Hf、Ti、Ge、Si、Co、Ni、C、Bから為る群から選ばれた少なくとも1種の元素を主たる成分とする非磁性中間層を介して積層すれば、記録密度を20%程度高める事もできる。

【0014】磁気記録媒体に半導体レーザ等で熱を印加した直後に磁気記録を行い、上記巨大磁気抵抗効果素子あるいは、磁気抵抗効果を示すトンネル接合膜を用いた素子で再生を行う事で、より高密度の磁気記録再生装置を提供する事ができる。

【0015】更に、アクセス時間を短く、更に高精度で位置決めをする為には、ロータリーアクチュエータ方式で、更にヘッドを粗動、微動の少なくとも2段階で位置決めする事が特に有効である。

【0016】図12に示したような、製非磁性基板上に、 Cr、Mo、W、Ta、V、Nb、Ta、Ti、Ge、Si、Co、Niから為 る群から選ばれた少なくとも1種の元素を主たる成分と する非磁性下地膜を介して、もしくは直接Co合金等の磁 性層、C-N等の保護層、パーフルオロアルキルポリエー テル等の潤滑層を順次形成する磁気記録媒体において、 基板温度、雰囲気、製膜速度等の製膜条件、熱処理条 件、磁性膜もしくは下地膜組成、膜厚、結晶性、層数等 を鋭意制御して磁性層を形成し、図11に示したようなMR 素子搭載型の従来型の磁気ヘッドを用い、図10に示した 様な従来型装置で、記録密度3Gb/in2、回転数10krpmと して評価した結果、上記磁性膜として、Co、Fe、Niから 為る群から選ばれた少なくとも1種の金属元素を主たる 成分とし、更に、Cr、Mo、W、V、Nb、Ta、Ti、Zr、Hf、 Pd、Pt、Rh、Ir、Siからなる第2の群から選ばれた少な くとも2種の元素を含有する組成とせしめることで、結 晶粒を微細化すると共に結晶粒間の交換相互作用を低減 出来、従来技術の20MB/s以下の転送速度で記録再生した 場合にも、単位遷移当たりの規格化ノイズ係数の絶対値 を3×10-8(μ V rms) (inch) (μ m)0.5/(μ Vpp)以下とす る事が出来ることを見出した。本効果は、特に低圧・高 温・高速製膜時、もしくは高圧・低速で製膜した場合に 相互作用低減効果が顕著であったが、その他の条件でも 組成・組み合わせを最適化する十分な効果が得られた。

【0017】一方、50MB/s以上の高速で記録を行うためには、少なくとも0.35μm以下の微細化プロセスを駆使して高速化したR/W-ICを用いる事が必須であり、更に、この高速駆動電流に追随して高速で強い記録磁界を発生できる記録磁気ヘッド構造を開発する事が必要であった。本ICは、高速信号の劣化を防ぐ為には、ヘッドに極

6

力近く設ける事が重要で、距離を2cm以下とする事が望 ましかった。本発明者らは、更に、磁極・ヘッド構造、 磁極材料について鋭意検討を行い、図11の118と117とで 構成される記録磁路の磁路長 l 1を35nm以下とし、さら に磁路を構成する磁極の一部に少なくとも比抵抗50μΩ cmを超える磁性膜、もしくは磁性膜と絶縁膜との多層膜 を用い、配線1111を一体形成したサスペンション113に 搭載する事で、総インダクタンスを65nH以下とした磁気 ヘッドを用いて、その記録磁界を磁場SEM,MFM等 を用いて鋭意評価した結果、50MB/s以上の転送速度でも 十分な磁界が発生できる事を確認でき、50MB/s以上での 記録が原理的に可能となる事を見出した。ここで、比抵 抗50μΩcmを超える磁極材料としては、例えば、42Ni-5 7Fe-1Cr, 46Ni-52Fe-2Cr, 43Ni-56Fe-1Mo, 51Ni-47Fe-2 S、54Ni-43Fe-3P等のNIFe系合金や、CoTaZr、CoNbZr等 の非晶質磁性合金等があり、磁性膜と絶縁膜との多層膜 の例としては、89Fe-8Al-3SiとSiO2との多層膜や、80Ni -20FeとZrO2等との多層膜等がある。

【0018】そこで上記構成の磁気ヘッド、回路で上記の媒体に50MB/sでの記録再生を行った所、重ね書き特性が悪いなど十分な記録が行えず、更にノイズも2~3倍にも大きくなってしまい、高密度・高速転送で記録再生するには更なる工夫が必要である事が判明した。なお、信号はトラック幅が2μmと広い従来型のMR再生素子で再生した。

【0019】原因について鋭意検討した結果、上記現象 は、媒体の記録特性において、周波数応答性が悪いため であると考えられた。そこで、超並列計算機等を駆使し てシミュレーション上で鋭意原因解析を行った所、熱揺 らぎおよびスピンのダンビングに問題がある事が判明し た。そこで、熱揺らぎやダンピングを適正化できる媒体 添加材料について鋭意検討した結果、上記媒体組成に、 La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, T m、Yb、Lu、Bi、Sb、Pb、Sn、Ge、Bからなる第3群か ら選ばれた少なくとも1種の元素を添加することで、50 MB/sで記録した場合にも、単位遷移当たりの規格化 ノイズ係数の絶対値を2.5×10-8(μ V rms)(inch)(μ m) 0.5/(μ Vpp)以下とする事が出来る事を見出した。本効 果は上記元素を0.1at%以上添加すれば認められたが、1a t%添加すれば十分であり、15at%よりも多く添加すると 出力が著しく低下するので好ましくなかった。また、特 に希土類元素を添加した時の効果が顕著であった。ま た、SiO2やZrO2などの非磁性体とCoPtやCoNiPt等の高結 晶磁気異方生材料とを同時スパッタ製膜し、300℃程度 の高温で熱処理して高結晶磁気異方生材料を析出、分散 させて上記組成とした、いわゆるグラニュラ型の媒体で も以上の効果を確認している。更に、上記磁性層が非晶 質磁性体である場合には、垂直磁気異方性を有する事が 多いが、効果としては同様であった。更にいずれの場合 でも、上記磁性層が、Cr、Mo、W、Ta、V、Nb、Ta、Zr、

Hf、Ti、Ge、Si、Co、Ni、C、Bから為る群から選ばれた少なくとも 1種の元素を主たる成分とする非磁性中間層を介して積層された場合に、信号が統計的に加算されるのでノイズが著しく低減でき、ノイズ低減の点では特に有利であった。さらに特記すべき事として、上記磁気へッドの磁極長を 50μ m以下とすることで、より効率的に急峻かつ強い磁界を発生でき、より高い保磁力の媒体にも記録できた。これにより、さらに高密度化が可能になるので好ましい。また、上記R/W-ICをサスペンション近傍に設けることで、記録磁界の立ち上がりを更に急峻にすることが出来た。これにより、急峻な記録が可能となり、媒体ノイズも相対的に小さく出来たので、さらに好ましい。

【0020】5Gb/in²以上の高密度で記録再生を行うには、巨大磁気抵抗効果素子あるいは、磁気抵抗効果を示すトンネル接合膜を用い、実効トラック幅が 0.9μ m以下である再生素子を有する磁気ヘッドとを組み合わせて磁気情報の再生を行う事で、信号処理方式の助けを借りて、装置動作に必要な20dB以上の装置S/Nが得られ、EPRMLやEEPRML、トレリス符号、ECC等と組み合わせる事が必要であった。ここで、巨大磁気抵抗効果素子(GMR)、及びトンネル型磁気ヘッドについては、特開平02-61572、特開平04-358310、特開平02-61572、特開平04-358310、特開平07-333015、及び特開平02-148643、02-218904号公報に記載されている技術であり、i線、もしくはKrFステッパによるリングラフィ、もしくはF1B加工技術等を駆使して実効トラック幅が 0.9μ m以下を実現した。

【0022】本効果は、磁気記録媒体に熱を印加した直後に磁気記録を行い、上記の巨大磁気抵抗効果素子あるいは、磁気抵抗効果を示すトンネル接合膜を用いた素子で再生を行う事で、アクセス時間も短縮出来るので、特に好ましい。

【0023】更に、上記発熱部を半導体レーザチップとする事で、実効的なヘッド体積を小さく出来、高速位置決めが可能になるので特に好ましい。さらに、アクセス時間を短く、より高精度で位置決めをする為には、ロータリーアクチュエータ方式で、更にヘッドを、粗動、微動の少なくとも2段階で位置決めすることが特に有効である。

[0024]

8

【発明の実施の形態】以下に、本発明の内容を実施例および比較例によって詳細に説明する。

【0025】(実施例1)図3に本発明の磁気ディスク 装置を示す。図3(a)は、装置の平面図、(b)は断面図で ある。本発明の装置では、図1を用いて後で詳細に述べ る本発明の記録媒体31を、回転軸受け34に固定し、 モータ310により回転し、図11を用いて後で詳細に 説明する磁気ヘッド32を用いて記録再生を行う。磁気 ヘッド32は、アーム311を介してロータリアクチュ エータ33に支持され、回転する記録媒体面31の所定 の位置に高速かつ安定に位置決めされる。サスペンショ ン313としては、その詳細を図2に示すように、配線 21のもつインダクタンスが15n H以下になるように薄 膜技術を用いて配線、絶縁層とを板ばね上に一体形成さ れている、一体型サスペンションを用いた。通常の撚り 線配線やインダクタンスが15 n Hよりも大きな配線で は、50MB/sの信号は大きく減衰し、通常のパワーの回路 を用いた場合には、実用に耐えなかった。ここで、R/W-IC部分314を、薄膜配線、絶縁層を薄膜プロセスで板 ばね上に直接形成した、上記本発明の一体型サスペンシ ョン313上、もしくは配線用のFPC上に形成し、ヘッドか らの距離を2cm以下とした場合には実質的に信号の減衰 は認められず、従来のようにR/W-ICを信号処理回路と一 体化し、回路基板上に設けた場合に比べて、数MB/s以上 の転送速度の改善が認められ、特に好ましかった。本実 施例では、距離を1.5、1cmとした。なお図3では、3 1-1~4の4枚の磁気ディスク、8本の磁気ヘッド3 2を搭載した例を示したが、磁気ディスク1枚以上、磁 気ヘッド1本以上であれば良く、本実施例では、2.5の 磁気ディスク装置筐体312に、ヘッド1~30本、磁気 ディスク1~15枚搭載した。

【0026】情報の記録、再生信号の処理、及び情報の 入出力には、従来技術と同じ所定の電気回路が必要であ る。ただし消費電力の点で、Bi-CMOSに比べCMOSによる 回路の方が有利であり、50MB/sの高速で記録再生を行う ためには、回路系の小型化が必須であり、R/W-ICにはい ずれの場合にも0.35μm以下の細線プロセスを採用する 事が不可欠であった。実際、0.5μm以上のプロセスを 用いた場合には、良好な記録が出来なかった。なお、信 号処理等のチャネルLSIには、消費電力を抑えるために も回路規模を小さくする事が必要で、0.25μm以下の細 線プロセスを採用した。ここでは、EEPRML(Extended Ex tended Partial Response Maximum Likelihood)をエン ハンスし、ECC機能を強化したMEEPRML(Modified PRML) と言う、高密度化時の波形干渉を積極的に活用した信号 処理回路を導入し、上記のR/W-ICとは分離した。また、 垂直磁気記録の場合にはPR5信号処理方式で再生した。 これらは、筐体312等に取り付けた。装置の回転数は 1分間に1万回転とし、磁気ヘッドの浮上量についてはい 50 ずれも26~28nmとした。

【0027】以下、本発明の磁気記録再生装置を構成する、本発明の媒体、磁気ヘッドの付いて更に詳細に説明する。

【0028】まず図1を用いて本発明の媒体について説 明する。11はガラス、NiPメッキAl、セラミックス、S i、プラスチック等からなり、3.5、2.5、1.8、1径等の 円盤状もしくはテープ、カード上の非磁性基板、12 は、Cr、Mo、W、Ta、V、Nb、Ta、Ti、Ge、Si、Co、Niか ら為る群から選ばれた少なくとも1種の元素を主たる成 分とする、Cr、Mo、W、CrMo、CrTi、CrCo、NiCr、Ta、C oCr、Ta、TiCr、C、Ge、TiNb等の非磁性下地層、及び13 は、Co、Fe、Niから為る群から選ばれた少なくとも1種 の金属元素を主たる成分とし、更に、Cr、Mo、W、V、N b、Ta、Ti、Zr、Hf、Pd、Pt、Rh、Ir、Siからなる第2 の群から選ばれた少なくとも2種の元素、及びLa、Ce、 Pr. Nd. Pm. Sm. Eu. Gd. Tb. Dy. Ho. Er. Tm. Yb. L u、Bi、Sb、Pb、Sn、Ge、Bからなる第3群から選ばれ た少なくとも1種の元素を含む、CoCrPtLa、CoCrTaCe、 CoNiPtPr, CoPtNd-SiO2, FeNiCoCrPm, CoFePdTaSm, NiT aSiEu, CoWTaGd, CoNbVTb, GdFeCoPtTa, GdTbFeCoZrR h、FeRhSiBi-N、CoPtIrSn-CoO等の結晶質磁性体を含 み、単位遷移当たりの規格化ノイズ係数の絶対値が2.5 ×10-8(μ V rms) (inch) (μ m)0.5/(μ Vpp)以下である 事を特徴とする硬質強磁性材料、14はN、H複合添加 C、H添加C、BN、ZrNbN等の保護膜、15はOH、NH2 等の吸着性、もしくは反応性の末端基を有するパーフル オロアルキルポリエーテル、金属脂肪酸等の潤滑剤であ る。12と13との間には、更に組成を調整した、より 磁性膜との格子常数のマッチングがとりやすい第2の非 磁性下地層を設けても良く、上記磁性層が、Cr、Mo、 W. Ta. V. Nb. Ta. Zr. Hf. Ti. Ge. Si. Co. Ni. C. B から為る群から選ばれた少なくとも1種の元素を主たる 成分とする非磁性中間層で分割されていれば、その総数 の平方根に略比例してノイズが減少するので更に好まし

【0029】以下、更に詳細に本媒体の実施例について 説明する。3.5、2.5、1.8、1径のガラス円板基板上に下 10

記のCr合金、Mo合金、 Ti合金、W合金等のCr、Mo、W、T a、V、Nb、Ta、Ti、Ge、Si、Co、Niから為る群から選ば れた少なくとも1種の元素を主たる成分とする下地層を 形成し、次いでCoCrPtGd、CoCrPtTaNd、CoPtDy-SiO2、F eCoNiMoTaBi、NiFeCrPtGe、FeNiTaIrSm等のCo、Fe、Ni から為る群から選ばれた少なくとも1種の金属元素を主 たる成分とし、更に、Cr、Mo、W、V、Nb、Ta、Ti、Zr、 Hf、Pd、Pt、Rh、Ir、Siからなる第2の群から選ばれた 少なくとも2種の元素、及びLa、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、 Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Bi, Sb, Pb, S n、Ge、Bからなる第3群から選ばれた少なくとも1種 の元素を含む結晶質磁性体を含む単層、2層、多層磁性 層、さらに10%N添加カーボン保護膜を10nm、最後に表面 処理後に-OH基を有するパーフルオロアルキルポリエー テル潤滑層を5 n m形成し、表1に示す本発明の磁気デ ィスクとした。

【0030】ここで、下地膜、磁性層はともにDCマグネ トロンスパッタリング装置で形成し、更に保護膜は窒素 雰囲気中でプラズマ励起型反応性マグネトロンスパッタ 法で形成した。なお、本実施例では、下地と磁性膜とで 独立にパラメータを変えられる様にしてあり、 Ar圧力 は1-10mTorr、基板温度は100-300℃、製膜速度0.1-1nm/ sとした。下地層にはCr、Ta、Nb、V、Si、Geの他に、Co 60Cr40, Mo90-Cr10, Ta90-Cr10, Ni50Cr50, Cr90-V10, Cr90-Ti10, Ti95-Cr5, Ti-Ta15, Ti-Nb15, TiPd20, TiP t15等の合金を単層ないしは異種の金属層からなる2層 として用い、下地組成の異なる試料を用意した。下地層 の総膜厚は10から100nm、磁性層は10から100nm、保護層 は10nmである。 多層媒体として、5nmのCoCr7Pt6Gd3と 2nmのPtを10層積層し70nmとした媒体も試作した。本発 明の磁気記録媒体を、SEM、もしくはTEMで評価した所、 面内、垂直いずれの場合も、磁性層は優位的に微細結晶 粒からなり、かつその平均粒径は12nm以下8nm以上であ った。

[0031]

【表1】

表 1

磁性膜 (nm)		下地膜 (ns)	Aハ ゥタAr圧 (mTorr)	基板温度(℃)	配向
1	CoCr ₁₅ Pi ₈ La ₄ (25)	CrTi(40)	2	250	面内
2	CoMo15Pt8Ce1(25)	CrTi(60)	2	250	面内
3	CoW ₁₉ P1 ₄ Pr ₂ (25)	CrTi(100)	2	250	面内
4	CoCr ₁₃ Pt _B Ta ₄ Nd ₄ (28)	MoCr(10)	5	100	面内
5	CoCr ₁₆ Pt ₁₀ Ta ₃ Pm ₅ (28)	MoCr(20)	5	150	面內
6	CoCr ₁₇ Pt ₁₀ Ta ₂ Sm ₃ (28)	MoCr(30)	5	200	面內
7	CoCr18Pt8V5Eu4(35)	CrV(10)	10	300	面内
8	CoCr ₁₆ Pt ₁₂ Nb ₂ Gd ₆ (35)	WSi(20)	10	300	面内
9	CoCr ₁₅ Pt ₁₅ V ₄ Tb ₄ (35)	CoCr(30)	10	300	面内
10	NiFe ₁₀ Cr ₁₀ Ir ₄ Dy ₄ (26)	NiCr(20)	1	209	面内
11	FeNi ₃₀ Ta ₅ Rh ₄ Ho ₂ (18)	MoCr(30)	2	250	面内
12	FeCr ₁₉ Pt ₈ Er ₇ (29)	CoCr(50)	2	275	面内
13	CoPt20lr4Tm1-SiO2(25)	Ta(45)	i	250	面内
14	CoPt ₁₃ Ni ₄ Yb ₈ -7xO ₂ (25)	V(30)	I	181	面内
15	CoNi22Pt20Pd4Lu0.3-SiO2(22)	Nb(50)	ı	224	雨内
16	CoCr ₂₃ Pt ₁₀ Ti ₅ Bi ₄ (100)	TiCr(50)	2	174	垂直
17	CoCr ₂₂ Pt ₁ Zr ₅ Pb ₁₀ (80)	TiCr(50)	3	160	垂直
18	CoCr21Pt8Hf3Sn4(60)	TiTa(50)	4	156	垂直
19	CoCr ₂₂ Pt ₈ Pd ₃ Ge ₁₅ (50)	CoTaZr(50)	6	140	垂直
20	CoCr ₂₂ Pt ₆ Rh ₂ B _{0,1} (40)	CoNbZr(50)	6	106	垂直
21	CoCr22Pt6Si2Sm4(40)	TiPd(50)	6	191	垂直
22	CoCr7P16Gd3/P1(70)	SiN(50)	5	151	垂直

【0032】次に図2、及び図11(a)を用いて本発明 の磁気ヘッドについて説明する。フレームメッキ法で、 磁極117として飽和磁束密度1.5T、比抵抗50μΩcmの4 3Ni-57Feを、もう一方の磁極118として飽和磁束密度1.0 T、比抵抗28μΩ c mのNi80Fe20を形成、更に2層15ター ンのCu配線については、メッキ法で35μmの磁路長1内 に形成した。ここで、記録ギャップ111の長さは 0.32μ m(ギャップ材:Al₂O₃)とした。更に、N i F e / Co(6 nm)、Cu(2.5nm)、固定層CoFe(5nm)、CrMnPt (25nm)を順次積層し、矩形状にパタン化した後に、その 両端部に、Co80-Ni15-Pt5(15nm)/Cr(12nm)永久磁石およ びTa電極膜(120nm)を配置し、 i 線ステッパリソグラフ ィ技術により電極で規定したトラック幅を 0.9 μmと した巨大磁気抵抗効果素子を2μmのNi80-Fe20メッキシ ールド膜に設けた構造 (シールド間隔:0.3μm、ギャッ プ材:A1203) の再生部とを有する磁気ヘッド素子を、Al 203-TiC製の大きさの1.0×0.8×0.2mm3のスライダに 形成した。なお、浮上面からFIB (Focused Ion Beam) 加工技術により記録トラック幅は1.1µmにトリミング し、更にヘッド浮上面は負圧面構造とした。また、さら に3点微小突起を設けて粘着特性を改善し、その上に更 に総厚3nmのC/Si保護膜を形成した。本ヘッドを、図2 に示すように、本実施例の0.35μmの細線プロセスを採 用したRW-IC 22と共に、配線と絶縁膜とを薄膜プロセス で形成する、本発明の一体配線型サスペンション313に 接着剤で固定し、磁気ヘッドアセンブリとした。以上の 結果、図2で、R/W-ICを除き、端子21から見たヘッドア センプリの総インダクタンスは、3.5、2.5、1.8、1径デ ィスク対応の本発明の一体型サスペンションに対し、そ 50 界からのノイズを低減すると共に、磁化のダンピングを

れぞれ、65、63、61、57nHと65nH以下であった。

【0033】なお、巻き線数を9、11、13と変えて、磁 路長 1 1を25、30、40 µ m としたヘッドも試作したが、 磁路長が40μmの場合は、総インダクタンスは3.5、2. 5、1.8、1径ディスク対応の本発明の一体型サスペンシ ョンに対しも、それぞれ、75、73、71、68と大きく、50 MB/sでの重ね書き特性が20dBと低く、十分な急峻な記録 も行えず、ノイズも極めて大きく実用に堪えなかった。 以上から磁路長は35μm以下、総インダクタンスは65n H以下とする必要がある事がわかった。表1の実施例 は、重ね書き特性が30dB以上と良好な結果が得られた場 合だけを示してある。更に特開平02-148643、 02-218904号公報に記載された技術により試作 した、再生トラック幅 0.85μmのトンネル型磁気ヘッ ドで特性を評価した場合には全く同様の結果が得られた が、比較のために同じトラック幅の従来型MRヘッドで は、信号処理回路として0.25 µmの細線プロセスによ るEEPRML方式によるものを用いて装置状態で評価した場 合にも、5Gb/in2の記録密度では十分な再生出力、エラ ーレートが得られず、評価に堪えなかった。

【0034】以下に本発明の装置特性について述べる。 ここで、信号処理回路としては、0.25μmの細線プロ セスによるEEPRML方式によるものを用いた。各記録トラ ック位置での特性について、高密度・高速に高品位・高 S/Nの記録を行うためは、髙周波での記録磁界を強く かつ急峻にすると共に、媒体内の結晶粒を微細化、結晶 粒間の相互作用を低減して記録ビット境界での鋸歯状磁 区を規則的にし、記録密度に比例して増大するビット境 適正化し。高周波磁界に対しても適切に応答する事が必要である。比較のために、表1の実施例に対応して第3群の元素だけを添加しないで作製した比較例の媒体では、上記ヘッド、回路系を用いても、20MB/s以上の転送速度で記録すると、5Gb/in2条件で単位遷移当たりの規格化ノイズ係数の絶対値が急激に大きくなり、50MB/sの記録では、 $10\sim30\times10^{-8}(\mu\ V\ rms)(inch)(\mu\ m)^{0.5}(\mu\ V\ p)$ にも達し、装置としてのエラーレートが 10^{-5} よりも悪く実用に堪えなかった。これに対して、表1に示した本実施例の媒体では、いずれも単位遷移当たりの規格化ノイズ係数の絶対値が $1\sim2.5\times10^{-8}(\mu\ V\ rms)(inch)(\mu\ m)^{0.5}(\mu\ V\ pp)$ と、 $2.5\times10^{-8}(\mu\ V\ rms)(inch)(\mu\ m)^{0.5}(\mu\ V\ pp)$ 以下であり、5Gb/in2、50MB/sの条件でも10-9よりも良く、特に好ましい事が解った。

【0035】媒体への第3の群の添加元素の効果については、本実施例では $0.1\sim15$ %の例を述べたが、図9に実施例10#10条件で、La組成を0.01、0.1、0.5、1、2、10、15、20at%と変えた例を示すように、0.1at%以上添加すれば50MB/sでの記録時のS/Nは著しく向上した。1at%添加すれば効果は十分であり、15at%よりも多く添加すると出力、S/Nが著しく低下するので好ましくなかった。また、特に添加物としては、希土類元素を添加した時の効果が顕著であった。

【0036】上記の結果は、上記1番目の実施例と同条件で、磁性層を、Cr、Mo、W、Ta、V、Nb、Ta、Zr、Hf、Ti、Ge、Si、Co、Ni、C、B単独、もしくはCr-Ti10、Mo-Cr10、W-Si5、Ta-Si5、Nb-Zr10、Ta-Cr5、Zr-Hf10、Hf-Ti5、Ti-Si10、Ge-Pt5、Si-Rull、Co-Cr30、C-N10、B-N10等の上記群から選ばれた少なくとも1種の元素を主たる成分とする非磁性中間層で2層に分割せしめた別の実の施例の媒体を作成したが、ノイズは略70%に減少し、7Gb/in2、50MB/in2の条件でも装置は十分動作し、本効果はより顕著に現われた。上記の効果はいずれもディスク径や円板、テープ、カードと言った形状に依らない事は言うまでもない。

【0037】(実施例2)図4のヘッドアセンブリの概念図を用いて、別の実施例について説明する。磁気ヘッド42は、まず記録素子として、図11(a)で飽和磁束密度1.4T、比抵抗60μΩcmの40Ni-55Fe-5Crをトラック幅0.6μmの磁極材117とし、118は比抵抗120μΩcmのCoT 40aZrで形成した。トラック幅加工は実施例1と同様に、FIBによるトリミングで行った。また記録ギャップ長は0.25μm(ギャップ材:A1203-3%Si02)とし、磁路長11は30μm、巻き線116はA1で2層12ターンとした。更に再生素子部については、NiFe/CoFe(6nm)、CuNi(2.5nm)、固定層CoFe/Ru/CoFe(6nm)、MnIr(15nm)を順次積層し、矩形状にパタン化した後に、その両端部に、Co75-Cr15-Pt12(10nm)/CrTi(5nm)永久磁石およびNb電極膜(100nm)を配置し、電極で規定したトラック幅を0.5μmとした巨大磁気抵抗効果素子を2.5μmのメッキN50

14

i80-Fe20シールド膜上に設けた構造(シールド間隔:0.2 0μm、ギャップ材:Zr203) とした。本素子を、Al203-T iC製の大きさの1.0×0.8×0.2mm3のスライダに形成し て磁気ヘッド42とした。このヘッドを図4の、薄膜プ ロセスで配線、絶縁膜を形成した、本発明の一体配線型 サスペンションに搭載し磁気ヘッドアセンブリとした。 【0038】図4で、サスペンション44は、10μm 程度の位置補正が高速で出来る電磁駆動等の微調部44 の助けを借りて、ロータリアクチュエータ45の粗動機 能とともに、磁気ヘッド42を記録媒体の所定の位置に 高速で位置決めする機能を有する。そのため、本実施例 では、0.35、および0.25μmプロセスを用いて作製し た本実施例のRW-ICは、薄膜プロセスで配線を形成した 一体配線型サスペンションに隣接して設けた配線用FPC 上に実装し、ヘッドからの距離をそれぞれ3、2、1. 5、1、0.7cmとした。また信号処理用LSIは、0. 25μm の細線プロセスによるEEPRML方式によるものを用いた。 なお、43部については、電磁駆動型には限らず、圧電 駆動型、磁歪駆動型等の微動手段であれば良く、比較検 討の結果、多層圧電素子によるものが、消費電力、GMR/ MR再生部への悪影響が最も少なかったが、その他の方式 でも必要機能は満足した。本ヘッドアセンブリを図3に 示した本発明の磁気ディスク装置に実装して、表1に記 載した2.5、及び1.8系の媒体、実施例1と同じ回路を用 いて本発明の別の磁気ディスク装置とした。ここで媒体 は1~10枚、ヘッドは1~20本の組み合わせとし た。なお、スライダは微小突起を3ヶ所設けた負圧型と し、浮上面にはC-N-H保護膜を3nm設けた。ただし、 評価時の磁気ヘッドの浮上量は25nm、回転数は1分間に1 万5千、及び2万5千回転とした。

【0039】いずれの組み合わせでも、10Gb/in2、50MB/in2 の条件で装置はエラーレート10-9よりも良好な状態で十分動作し、本効果はより顕著に現われた。回転数を2万5千とした場合には、記録がより厳しく、本発明のR/W-ICとしては、線幅 $0.25\,\mu$ mのプロセスを用いたものを用いた方が、エラーレート10-10よりも良好な状態で動作し、特に好ましかった。なお本発明のR/w-ICと本発明のヘッドとの距離については、距離を3、2、1.5、1、0.7cmと小さくするに従い、転送速度を50、54、54、55と高くする事ができ、2cm以下とすることが特に有効であった。本効果はいずれもディスク径や円板、テープ、カードと言った形状に依らないことは言うまでもない。

【0040】(実施例3)図5ないし図8及び図3を用いて本発明の第3の実施例を以下に述べる。

【0041】図5に示すように、0.3mm角程度のレーザチップ52、52 'を圧電型、電磁駆動型もしくは磁歪型の位置補正マウント51、51'に装着したものを、図5(a)(b)に示すようにヘッドスライダ50、50 'に搭載し、記録再生素子部53、53'とレーザ光位置5

30

15

4、54 'とが略同一記録トラック55、55' 上に位置するように調整出来る様にした。A1203-TiC製の大きさのスライダは微小突起を3ヶ所設けた負圧型とし、浮上面にはC-N保護膜を3nm設け、その体積は1.0×0.7×0.2mm3、さらにレーザチップを含めた体積は1.0×0.9×0.2mm3、補正可能距離は最大20μmであった。ここで補正機構ががなくても良いが、再現性に対するマージンが低くなるので余り好ましくなかった。なおレーザの波長は830、780、650、630nm、パワーは5~50mWのものを用い、レーザ端面には劣化防止のための保護膜を設けた。レーザ光の形状は54、54 'に示すように略作円形であり、同図に示したように、略1μmの短軸方向が記録トラック55、55' に略平行、垂直の2種の場合について検討し、浮上量は10nmとした。

【0042】なお記録再生素子部53、53 'として は、まず図6、7、8に示す記録部を用いた。図6に示 す実施例では、62、64としてに比抵抗 7 5 μ Ω c m、膜 厚0.9μmの36Ni-62Fe-2Nb、61、63として比抵抗4 5μΩcm、膜厚1.8μmの45Ni-55Fe膜を形成し、図(a) に示すようにウェハ時点でFIB、イオンミリング、もし くはRIE法等でトリミング加工し、トラック幅Twwを0.53 μmとし、更に磁路長 1 1を 3 5 μm、磁極長 1 2を 5 0、55、60、65μm、Cu配線ターン数を15、記 録ギャップ長Glを0.19 μm(ギャップ材:Al2O3-5 %Si 02)とした。また、図7に示した別の実施例では、72、7 4としてに比抵抗 2 0 μ Ω c m、膜厚0.7μ m の 8 0 C o - 1 ONi-1 OFe-1 P、71、73として比抵抗 6 5 μΩ c m、膜厚1.5μmの75Co-10Ni-10Fe-5P膜を形 成し、図(a)に示すようにウェハ時点で加工してトラッ ク幅Twwを0.47μmとし、磁路長 l 1を33μm、磁極長 12を45、50、55、60、65μm、Cu配線11 6 のターン数を 1 3 、記録ギャップ長Glを0. 18μm(ギ ャップ材:Al₂O₃-5 %SiO₂)とした。更に、図8に示した 別の実施例では、82としてに比抵抗20μΩcm、膜厚 0.1μmの90Fe-5Al-5Siを10nmの2r02と交互に 10層積層した多層膜、118として比抵抗 1 0 0 μ Ω c m、膜厚1.5μmの75Co-15Ta-10Zr膜を形 成し、図(a)に示すようにウェハ状態でFIB等により トリミング加工してトラック幅Twwを0.5μmとし、更に8 4として比抵抗 4 5 μ Ω c m、膜厚1.9 μ mの 4 4 N i ー 5 6 Fe膜を先端幅0. 7μ mで形成した。ここで、磁路長 11は30μm、磁極長12は40、50、55、60、 65μmとし、Cu配線116についてはターン数を1 1、記録ギャップ長Glを0.20μm(ギャップ材:Al₂O₃-7 %SiO2)としたものを作製した。なお、以上の実施例に加 えて、更に磁路長波は同じで、磁極長をそれぞれ55、 60、65 µ mとしたものも別の実施例として作成し た。

【0043】これに対し、これらの再生部としてはいずれも、NiFe/CoFe(5nm)、CuNi(2.5nm)、固定層Co 50

16

Fe/Ru/CoFe(5 nm)、MnIr(13 nm)を順次積層し、矩形状にパタン化した後に、その両端部に、Co75-Ni15-Pt10-5%Hf02(12 nm)永久磁石およびNb-Ti電極膜(90nm)を配置し、電極で規定したトラック幅を 0.41μ mとした巨大磁気抵抗効果素子を 2.1μ mのメッキNi80-Fe20シールド膜上に設けた構造(シールド間隔: 0.18μ m、ギャップ材:Ta205)とし、本発明の磁気ヘッド素子とした。本実施例では、 0.25μ mプロセスを用いて作製したRW-ICを上記ヘッドを支える、本発明の一体配線型サスペンション上に実装した。また別に設けた信号処理用LSIは、0.25、 0.2μ mの細線プロセスを用いて形成したEEPRML方式のものを用いた。

【0044】媒体については、表1の他に、図1と同構 造で以下のものを新たに作製した。3.5、2.5、1.8、1径 等のSi非磁性基板に、Co、Fe、Niから為る群から選ばれ た少なくとも1種の金属元素を主たる成分とし、更に、 Cr. Mo. W. V. Nb. Ta. Ti. Zr. Hf. Pd. Pt. Rh. Ir. Siからなる第2の群から選ばれた少なくとも2種の元 素、及びLa、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、H o、Er、Tm、Yb、Lu、Bi、Sb、Pb、Sn、Ge、Bからなる 第3群から選ばれた少なくとも1種の元素を含む非晶質 磁性体、14はN添加C、H添加C、BN、ZrNbN、Al N、SiAlON、Si3N3等の保護膜、25はOH、NH2等の吸着 性、もしくは反応性の末端基を有するパーフルオロアル キルポリエーテル、金属脂肪酸等の潤滑剤である。22 と23との間には、更に組成を調整した、第2の非磁性 下地層を設けても良く、上記磁性層が、Cr、Mo、Ta、 V. Nb. Ta. Zr. Hf. Ti. Ge. Si. Co. Ni. Al. Zn. C. B単独、もしくはこれらから為る群から選ばれた少なく とも1種の元素を主たる成分とする、Cr-Ti10、Mo-Cr1 0、W-Si5、Ta-Si5、Nb-Zr10、Ta-Cr5、Zr-Hf10、Hf-Ti 5、Ti-Si10、Ge-Pt5、Si-Rull、Co-Cr30、C-N10、B-N10 等の非磁性中間層で分割されていれば、その総数の略平 方根に略比例してノイズが減少するので更に好ましい。 【0045】以下、更に詳細に本実施例について説明す る。1.8径のSi円板上にSiN、Cr合金等の非磁性下地層 を形成し、次いでTbFeCo、DyFeCo、NdTbFeCo、TbFeCoN b、TbFeCoPt等の非晶質磁性層、さらに8nmの15%N添加カ ーボン保護膜、5nmの-OH基末端のパーフルオロアルキル アルコール潤滑層を形成して磁気ディスクを作製した。 【0046】ここで、SiN、Cr合金等の下地膜、磁性層 はともに、Arガスを用いたRFマグネトロンスパッタリン グ装置で形成し、更に保護膜は窒素雰囲気中でプラズマ 励起型反応性マグネトロンスパッタ法で形成した。この 際、 Ar圧力は0.5-10mTorr、基板温度は50-200℃、製膜 速度略3nm/sとした。下地層にはSiN、Crの他に、Al20 3、Cr-Tiを単層ないしは異種の下地層からなる2層とし て用い、下地組成の異なる試料を用意した。下地層の総 膜厚は10から200nm、TbFeCo、DyFeCo、NdTbFeCo、TbFeC oNb、TbFeCoPt、TbFeCoBi等の非晶質磁性層は20から750

nm、保護層は8nmである。光磁気ディスクで用いられている通常の組成よりもFe濃度が高い方が飽和磁化が大きく、媒体膜厚を相対的に薄く出来るので記録の点で有利であった。試作した本発明の磁気ディスクを表2に示 *

*す。 【0047】 【表2】

表 2

		3X Z			
	磁性膜	下地膜	XA" ッタATE	基板温度(℃)	配向
(nm)		(ממת)	(nTorr)		
1	CoTb ₁₀ Zr ₈ Pt ₁₅ (200)	CrTi(40)	0.2	200	面內
2	FeCo ₁₀ Tb ₁₅ Pt ₅ Cr ₂ (270)	CrTa(60)	0.2	180	垂直
3	FeCo, Tb20Si, Pd2(350)	AI2O3(100)	0.5	150	垂直
4	FeCo,Tb7Bi,Ta2Cr1(20)	CrV(30)	0.5	100	垂直
5	FeCo ₁₀ Tb ₁₅ Nb ₅ Mo ₂ (270)	Cr(20)	1.0	150	垂直
6	FeCo ₁₅ Dy ₁₅ Bi ₅ V ₂ Ti ₂ (450)	ZnS(30)	1.0	200	直進
7	FeCo ₁₀ Tb ₃₀ Ge ₅ Zr ₂ Ir ₂ (570)	WTi(10)	2.0	50	垂直
8	FeCo10Nd15Pt2W2(370)	MoSi(20)	2.0	200	垂直
9	FeCo ₅ Dy ₁₀ Lu ₅ Rh ₂ Hf ₂ (45)	NiCr(30)	5.0	50	垂直
10	FeCo13Tb26Ce5Pt2Ir2(350)	CoCt(20)	5.0	100	垂直_
11	FcCo ₁₀ Tb ₁₅ Pt ₂ Ta ₂ (270)	TaCr(30)	0.2	150	垂直
12	FeCo ₇ Dy ₂₅ Nd ₅ (350)	MoCr(90)	0.2	175	垂直
13	FeCo36Tb16Nd13Pt2V3(650)	TaCr(65)	0.5	150	
14	FeCo42Nd20Pr5Pt2Ti2(750)	V(40)	0.5	181	
15	FeCo ₁₆ Tb ₂₆ Eu ₅ Pt ₄ Pd ₂ (750)	Nb(40)	1.0	124	垂直
16	FeCo ₁₃ Tb ₂₃ Nb ₁ W ₂ (650)	TiCr(50)	1.0	54	垂直
17	FeCo ₁₀ Tb ₂₀ Pm ₃ Si ₂ W ₂ (590)	WCr(50)	2.0	165	垂直
18	FcCo15Dy15Gd5Ir2W2(580)	TiTa(6 0)	2.0	65	垂直
19	FeCu ₁₅ Tb ₂₂ Rh ₂ Zr ₂ (570)	TiV(50)	5.0	145	垂道
20	FeCo10Nd15Pd2Si2(690)	TiPt(50)	5.0	116	垂直
21	FeCo12Tb28Ho3Ir2Ti2(680)	TiPd(50)	10	195	垂直
22	FeCo ₁₀ Tb ₂₂ Er ₅ Zr ₂ V ₂ (530)	TiNb(60)	10	121	垂直
23	FeCo ₁₀ Tb ₂₂ Tm ₅ Nb ₂ Mo ₂ (570)	SiN(60)	10	101	垂直
24	FeCu ₁₀ Tb ₂₂ Yb ₃ Cr ₂ W ₂ (480)	C (50)	1.0	95	垂直
25	FeCo ₁₀ Tb ₂₂ Lu ₃ (500)	Ge(50)	1.0	81	垂直

【0048】本実施例の媒体は磁性膜がいずれも非晶質の面内、垂直媒体であり、特に垂直媒体では一般にノイズ係数が負になる。ここで、角型比が 0.95以上の媒体は、特にノイズが低く好ましかった。いずれの場合も、単位遷移当たりの規格化ノイズ係数の絶対値は2.5×10-8(µVrms)(inch)(µm)0.5/(µVpp)以下であった。上記のノイズ低減に関する結果は、上記3番目の実施例と同条件で、磁性層を、Cr、Mo、W、Ta、V、Nb、Ta、Zr、Hf、Ti、Ge、Si、Co、Ni、C、B単独、もしくはCr-Ti10、Mo-Cr10、W-Si5、Ta-Si5、Nb-Zr10、Ta-Cr5、Zr-Hf10、Hf-Ti5、Ti-Si10、Ge-Pt5、Si-Ru11、Co-Cr30-Pt5、C-N10、B-N10、Si-N50等の非磁性中間層で2層に分割せしめた別の実施例の媒体を作成したが、ノイズはいずれも65~75%に減少し、特に好ましかった。

【0049】表1ないし表2記載の媒体を10枚、図3の構造で31として搭載、さらに上記の各実施例のヘッドを32として20本搭載し、情報記録時にレーザでの局所加熱により媒体保磁力を制御しながら、磁気ヘッドからの磁界で記録を行った。ここで回転数は1分間に2~3万回転とし、局所加熱による媒体記録位置での温度上昇は、略50℃から300℃の範囲で最適に制御した。なお本方法では、記録条件が外部温度の変動を受け易いので、記録初期ないしは動作後の所定時間後毎に、試し書きを

してレーザパワーを最適化する事が望ましかった。

【0050】いずれの媒体に対しても、トラック方向にレーザの長軸をほほ一致させた場合に隣接トラックとの干渉が少なく、最も良好な特性が得られたが、短軸を一致させた場合にでも従来技術に比べ略 2 倍の高密度化が実現できた。すなわち、表1の実施例の媒体に対しては、50MB/sで $7\,Gb/in2$ 以上の面密度が達成でき、表3の実施例の媒体に関しては同じく50MB/sで $15\,Gb/in2$ 以上の面密度が達成できた。ここで、前記の磁性層を 2^B に分割した媒体を搭載した装置では、記録密度は約 $20\,M$ 向上でき、特に好ましかった。なお再生用信号処理LSIについては、 $0.2\,\mu$ mプロセスによるものの方が、消費電力、処理速度の点で $30\,M$ 程度有利であった。

【0051】(実施例4)実施例3のヘッドを、実施例1及び実施例2の磁気ヘッドとしても採用、評価したが、いずれも7Gb/in2、転送速度60MB/s以上での装置動作が確認され、実施例1、2と同等以上の特性が得られ、転送速度の点で特に好ましかった。ここで、磁極長をそれぞれ55、60、65 μ mとしたもの転送速度は60ないし65MB/sの記録再生が可能であったが、磁極長を50 μ m以下としたものは66 ないし70 MB/sの転送まで可能であり、特に好ましかった。これは、渦電流は磁極後部で発生するため、磁極長だけではなく、特に磁

ن وس

10

19

極長 12 を低減することが重要なためである事が計算機シミュレーションにより確認された。ここで、R/W-IC 部分を信号処理部分から分離し、更に 0.35μ m以下の細線プロセスで形成したものを、薄膜配線、絶縁層を薄膜プロセスで板ばね上に直接形成した本発明の一体型サスペンション上、もしくは配線用のFPC上に形成し、ヘッドからの距離を 1 cm以下とした場合に、実質的に信号の減衰は認められず、従来のようにR/W-ICを信号処理回路と一体化し回路基板上に設けた場合に比べて、5MB/s以上の転送速度の改善が認められ、特に好ましかった。

【0052】以上述べた1から4の実施例は、本発明で開示する類似の発明を代表するものであり、本発明から同業者が容易に類推できる例においても本発明の範囲に入るものである。例えば、RFマグネトロンスパッタ法、ECRスパッタ法、ヘリコンスパッタ法等でも同様の効果があり、また、酸素雰囲気中での斜め蒸着法、クラスタイオンビーム法でも、ディスクの半径毎に入射位置を変えても同様の効果が得られ、更にヘッドに熱電効果型素子を設け、加熱しても同様の効果が得られる事は言うまでもない。また、本発明で開示する磁気記録媒体、ヘッド、装置によれば50MB/s以上の高速転送での磁気記録媒体、「大装置によれば50MB/s以上の高速転送での磁気記録媒体で可能となる。したがって、本発明の磁気記録媒体で可能となる磁気テープ、磁気カード、光磁気ディスク等を用いた高速・大容量磁気記録再生装置についても本発明の範囲にはいる。

【0053】以上、本発明の磁気記録媒体、磁気記録再 生装置を用いることにより高速かつ大容量の記録再生が 初めて可能となる。これにより、商品競争力の極めて強 い磁気記録再生装置を実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の磁気記録媒体の主要部概念図。

【図2】本発明の磁気ヘッドアセンブリの主要部概念 図。 20

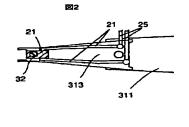
er og graft og i skriver det

- *【図3】本発明の磁気記録装置の概念図。
 - 【図4】本発明の別の磁気ヘッドアセンブリの概念図。
 - 【図5】別の本発明の磁気ヘッドの主要概念図。
 - 【図6】別の本発明の磁気ヘッドの主要概念図。
 - 【図7】別の本発明の磁気ヘッドの主要概念図。
 - 【図8】別の本発明の磁気ヘッドの概念図。
 - 【図9】添加物の効果を示す図。
 - 【図10】従来磁気ディスク装置の概念図。
 - 【図11】従来磁気ヘッドの概念図。
- 【図12】従来磁気記録媒体の概念図。

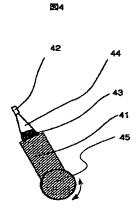
【符号の説明】

11・・・非磁性基板、12・・・非磁性下地層、13・・・本発明の 磁性材料、14・・・保護膜、15・・・潤滑層、20・・・ジンバ ル、21···一体配線、25···リード線、31···本発明の記 録媒体、32・・・磁気ヘッド、33・・・ロータリアクチュエー タ、34…回転軸受け、310…モータ、311…アーム、3 12…筐体、313…サスペンション、41…アーム、314… ·本発明のR/W-IC、42···磁気ヘッド、43···高精度位置 決め補正部、44・・・サスペンション、45・・・ロータリアク チュエータ、50、50・・・ヘッドスライダ、51、51・・・圧電 型、電磁駆動型もしくは磁歪型の位置補正マウント、5 2、52・・・半導体レーザチップ、53、53・・・記録再生素子 部、54、54・・・レーザ光位置、55、55・・・記録トラック、 61、62、71、72、81、82···上部磁極、63、64、73、74· ··下部磁極、101···記録媒体、102···磁気ヘッド、103· ・・ロータリアクチュエータ、104・・・回転軸受け、105・・・ アーム、106…サスペンション、108…筐体、111…書 き込み部、112・・・再生部、113・・・磁気抵抗素子、114・・・ 下地層、115・・・シールド層、116・・・渦巻き型コイル、11 7…上部磁極、118…下部磁極(シールド層兼用)、119・ ··電極、121···非磁性基板、122···非磁性下地、123··· 磁性薄膜、124···保護膜、125···潤滑膜。

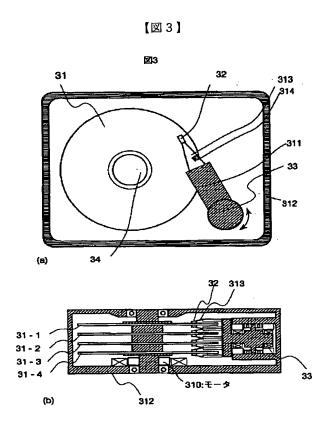
図1) 図1 15 14 13 11 11 12

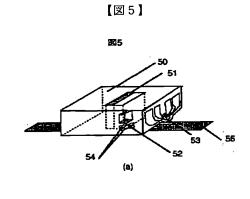


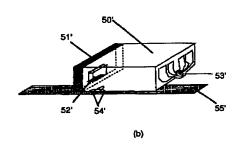
【図2】

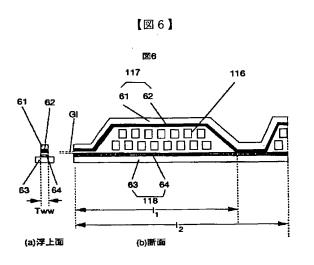


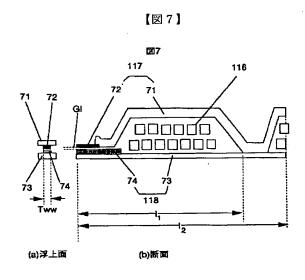
【図4】



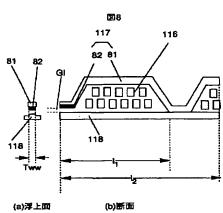




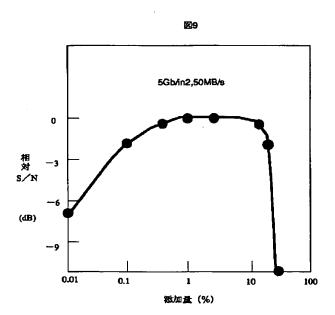




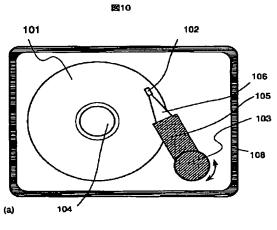
【図8】



【図9】



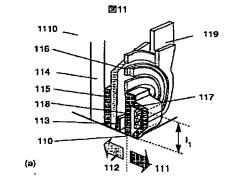
【図10】

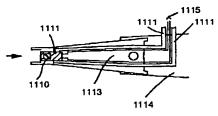


101 - 1 101 - 2 101 - 3 101 - 4

(b)

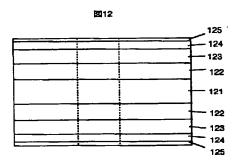
【図11】





(b)

【図12】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7 G 1 1 B 21/02 識別記号

601

FΙ

G 1 1 B 21/02

テーマコード(参考)

6 0 1 L